3P091 III-V 族窒化物結晶成長時の寄生反応における t-ブチル置換基効果

(京大院工) 岡田敬信、土井謙太郎、中村康一、立花明知

【序】MOVPE 法による AllnGaN 層の成長においては、気相で進行する寄生反応の抑制が必要と なる[1]。我々はこれまで量子化学的手法を用いて MR₃/H₂/NH₃ (M = Al, Ga, In; R = CH₃, C₂H₅)系 の気相反応機構を提唱し、R = CH₃, C₂H₅ともに Al 先駆体を含む系において反応性がきわめて高 いことを明らかにしてきた。本研究では、寄生反応に代表される気相反応の反応性制御に関し、 R として嵩高い *t*-C₄H₉ 基を用いる効果について非経験的量子化学計算を用いて検討した[2]。

【方法】反応物、遷移状態(TS)及び分解後の生成物は、B3LYP 密度汎関数法を用いて最適構造を 求めた。基底関数は金属原子に Hay-Wadt の有効殻ポテンシャル(ECP)を適用した LanL2DZ*基底 関数系を使用した。

【結果と考察】

M(*t*-C₄H₉)₃ 分子 (**1**; M = Al, Ga, 以後 Al と Ga の識別は **1a**, **1g** のように表記する) はアンモニア と反応し安定な配位結合錯体(*t*-C₄H₉)₃M•NH₃ (**2**)を作る。

 $M(t-C_4H_9)_3$ (1) + NH₃ → (t-C_4H_9)₃M•NH₃(2). (1) **2a** と **2g** に対する最適構造の M–N 結合距離、結合次数、安定化エネルギー、Mulliken 電子移動量 を、M(CH₃)₃, M(C₂H₅)₃ とそれぞれ比較して表 1 に示す。結果として AI を含む錯体は Ga の錯体 よりも M–N 配位結合が強いため、安定化エネルギーが大きいという M(CH₃)₃及び M(C₂H₅)₃ にも 見られた傾向を示した。置換基効果の観点から見るとアルキル基 R は電子供与性であり、よく知 られるようにその大きさの順は-t-C₄H₉ > -C₂H₅ > -CH₃ である。R の電子供与性は配位結合によ る相互作用を妨げる分子内分極を抑えるが、2 における M–N 結合次数と Mulliken 電子移動量は、 それぞれの金属に対して(CH₃)₃M•NH₃ よりは大きいにしても(C₂H₅)₃M•NH₃ と同程度であること を表している。これは3 つの t-butyl 基が(CH₃)₃M•NH₃ や(C₂H₅)₃M•NH₃ で見られたような安定な配 位結合構造となる明瞭な四面体構造を作らせないためである。2a 及び 2g の安定化エネルギーが (CH₃)₃AI•NH₃ や(CH₃)₃Ga•NH₃ と変わらないのは、強い電子供与性による安定性と、嵩高い置換基 が 1 と NH₃ との間に立体障害をもたらすことによる不安定性が打ち消しあった結果と考えられる。 我々は MR₃/H₂/NH₃ (R = CH₃, C₂H₅)からアルカンが解離する反応機構を研究してきた[3,4]。本研 究では R = t-C₄H₉ について以下に示す unimolecular mechanism を検討した。

	M=	AI			Ga		
	R=	CH ₃	C_2H_5	t-C₄H ₉	CH₃	C_2H_5	t-C₄H ₉
Stabilization energy (kcal/mol)		-20.23	-18.99	-20.74	-16.18	-14.25	-16.30
M–N bond length in 2 (Å)		2.132	2.131	2.118	2.195	2.196	2.189
M–N bond order		0.337	0.401	0.402	0.287	0.317	0.329
Mulliken charge transfer							
for $NH_3 \rightarrow 1$ in 2		0.179	0.221	0.216	0.179	0.197	0.194
Atomic charge in 1							
M		0.962	0.821	0.649	0.869	0.781	0.614
R part		-0.321	-0.274	-0.216	-0.290	-0.260	-0.205

Table 1 Stabilization energy, bond length, and Mulliken population analysis of $R_3M \cdot NH_3$ complex formation. Data of $R = CH_3$ and C_2H_5 are referred to Ref. [4].

反応(2)における相対エネルギーとM = AI での遷移状 態(**TS1a**)の最適構造をそれぞれ表 2、図 1 に示す。R = CH₃, C₂H₅ の場合と同様、AI の活性化エネルギーは Ga のそれよりも低い。また **3a** と **3g** の相対エネルギ ーはR = CH₃, C₂H₅の場合と比べて低くなっているが、 これは MR₂NH₂ の M–N 相互作用が配位結合ではなく 共有結合であるため、R による電子供与性が大きく影 響していることが原因である。一方で **TS1a** と **TS1g** の相対エネルギーがR = CH₃, C₂H₅の時と比べて高く なっているのは、より大きな立体障害と M–N 共有結 合がまだ不完全であることによる。



は bimolecular mechanism [3]や NH₃ 過剰の反応[3,4]にも効果的 に働く。とりわけ、R = CH₃, C₂H₅ではアンモニア過剰の系で2 つの NH₃ 分子が配位することにより活性化エネルギーが低下す ることを報告してきたが、R = t-C₄H₉の場合、図1で示されるよ うに嵩高い置換基に阻まれて2つの NH₃ 分子が配位するスペー スがない。活性化エネルギーは unimolecular mechanism の時で さえ高くなることがわかったので、bimolecular mechanism のよ うな混雑した反応では、活性化エネルギーが際立って高くなる ことが考えられる。さらに置換基の嵩高さは生成物が鎖状に結 合してゆくのも抑制すると期待される。領域密度汎関数理論[5] に基づいた R 置換に伴う配位結合や立体障害における電子相互 作用の解析など、詳細は当日発表する。



Fig. 1. RHF/LanL2DZ* optimized structure of transition state of RH elimination (**TS1a**) in Al(t-C₄H₉)₃ +NH₃ system. All bond lengths are in angstroms.



Fig. 2. Map of the kinetic energy density of complex formation. Gray area is the electronic drop region and arrows denote the tension density

. . .

l able	2.	Relative	energies	OT	RН	elimination	by	unimolecular	mecnanism	at	the
B3LYP	/Lai	nL2DZ* +	ZPE level	(kca	l/mol)). Data of R	= CH	$_3$ and C ₂ H ₅ are	e referred to I	Ref.	[4].

	M=	AI			Ga				
	R=	CH ₃	C_2H_5	t-C₄H ₉	CH ₃	C_2H_5	<i>t</i> -C ₄ H ₉		
$MR_3 + NH_3$		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
R₃M•NH₃		-20.23	-18.99	-20.74	-16.18	-14.25	-16.30		
TS		7.11	6.80	8.47	14.26	14.56	15.35		
$MR_2NH_2 + RH$		-26.32	-31.31	-36.12	-22.06	-23.05	-31.43		

- [1] K. Uchida, H. Tokunaga, Y. Inashi, N. Akutsu, and K. Matsumoto, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 449, 129 (1997).
- [2] T. Okada, K. Doi, K. Nakamura, and A. Tachibana, Phys. Stat. Sol. (b), in press.
- [3] K. Nakamura, O. Makino, A. Tachibana, and K. Matsumoto, J. Organomet. Chem. **611**, 514 (2000).
- [4] M. Ikenaga, K. Nakamura, A. Tachibana, and K. Matsumoto, J. Cryst. Growth 237-239, 936 (2002).
- [5] A. Tachibana, in: E. J. Brändas and E. S. Kryachko (eds.), Fundamental World of Quantum Chemistry: A Tribute to the Memory of Per-Olov Löwdin, Vol. 2 (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003), pp. 211-239.